

2.0基站产品化测试 - 错误 #2325

2.1.15p_pre1_T4版本，异频切换场景，1个ue带着上、下行峰值速率xn、ng交替切换，约10min左右，du高概率出现挂死

2024-11-01 16:23 - 王旭初

状态:	已解决	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			
du初步定位为内存申请时出现问题，导致挂死，提单跟踪			

历史记录

#1 - 2024-11-12 16:28 - 周立伟

- 状态从新建 变更为 进行中

初步定位为切换到目标站时，raCbLst中记录的ue未同步清除，已加定位打印，待验证

#2 - 2024-11-19 09:47 - 周立伟

- 状态从进行中 变更为 转测试

- 指派给从周立伟 变更为 王旭初

修复切换时目标站的raCbList中ue未被释放的问题：涉及切换成功和失败两种场景的ue释放。

#3 - 2024-11-19 09:56 - 周立伟

已落入15P_T5版本。

#4 - 2024-11-19 17:27 - 王旭初

- 状态从转测试 变更为 已解决

- 指派给已删除(王旭初)

使用最新du包，1个ue上下行峰值灌包，来回切换8h，未出现挂死